

# 電磁相容檢測技術研討會會議紀錄

開會時間：九十一年十一月十四日

開會地點：電氣檢驗科技大樓簡報室

主持人：謝科長翰璋

出席人員：詳如簽名單

決議事項：

1. 使用 Simulator 執行測試時，Simulator 與 EUT 應保持資料傳輸，並達成阻抗匹配，且記載於試驗報告中。
2. Disk Storage Unit 為公告實施符合性聲明之商品，請申請廠商依公告辦法完成檢驗程序。

會議決議：

1. BSMI testing condition, we have one 17" LCD monitor 170W4 (wide screen 16x10), the preset mode :

Pix rate      Resolution/V, H

95MHz      1280X768/70Hz, 56KHz

80MHz      1280X768/60Hz, 48KHz

78MHz      1024X768/75Hz, 60KHz

but the available Video card on our EMC lab only can test pix rate 80MHz and 78MHz, could you please advise if the BSMI can accept testing without pix rate 95MHz, or which testing card available for 95MHz used on 16x10 wide screen LCD monitor?

決議：顯示器之特殊規格，若市面上尚無支援的VGA卡，此規格可保留不測。

2. Click分析儀在量測時，針對4個頻率通道，當其中一個頻率通道達到40個Click之停止條件時，其它通道也應同時停止，並判斷出Click Rate?

決議：本議題相關資料尚未收集齊全，下次會議再行討論。

3. 對複合性產品涵蓋 CNS13438, 13439, 13783-1(如某廠牌冰箱), 由於家電部分由台南分局審核, 廣電, 資訊則尚留台北審核;

由於分兩地審核, 恐因文件的傳遞往來造成申請廠商擔心影响時效, 可否建議此類跨兩標準測試的產品仍由台北審核?

決議：本議題將與台南分局討論後再行通知。

備註：下次會議日期暫定十二月十日